



บทที่ 1

บทนำ

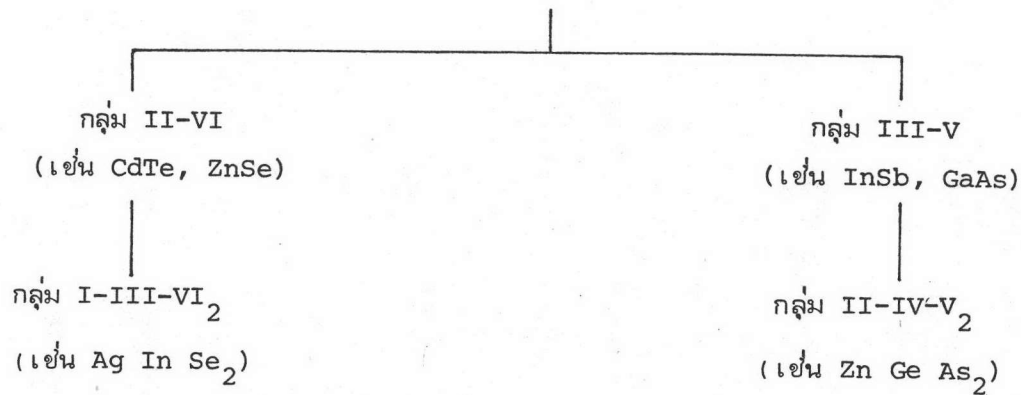
ในการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำนั้นได้ทำกันมานานแล้ว โดยมีการคิดค้น ต่อเนื่องกันมาเรื่อย ๆ พร้อมกับมีการพัฒนาทางด้านทฤษฎีควบคู่กันไป จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ได้สามารถนำพวกสารกึ่งตัวนำมาประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ได้มากมาย สารกึ่งตัวนำที่เป็น มูลฐาน และใช้ประโยชน์กันมากก็คือ ธาตุซิลิกอน (Si) ด้วยเหตุผลที่ว่าซิลิกอนเป็น สารกึ่งตัวนำที่ได้รับการพัฒนามานาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจึงเป็นที่เข้าใจและมีการใช้ งานอย่างกว้างขวางอยู่แล้วในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน เช่น ทำเป็นไดโอด (diode) ทรานซิสเตอร์ (transistor) และเซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) เป็นต้น ถึงแม้ว่า ซิลิกอนเป็นสารกึ่งตัวนำที่ยอมรับกันในวงกว้างแล้วก็ตาม แต่ซิลิกอน ก็ยังเป็นธาตุที่มีสมบัติเฉพาะตัว ซึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ดีที่สุดกับงานบางอย่าง จึงได้มีการ แล่แสวงหาสารกึ่งตัวนำชนิดใหม่ ๆ โดยการนำธาตุตั้งแต่สองธาตุขึ้นไปมาผสมกัน ซึ่งเรียก ว่า "โลหะผสมกึ่งตัวนำ (semiconductor alloy)" โดยใช้หลักของ ฮูม-โรเทอร์ (Hume-Rothery) ที่ว่า (1)

$$\frac{\text{ผลรวมของจำนวนอิเล็กตรอนวาเลนซ์ของทุกอะตอม}}{\text{จำนวนอะตอมในลาร์ประกอบตระกูลนั้น}} = 4 \frac{\text{อิเล็กตรอน}}{\text{ตำแหน่งอะตอม}}$$

เพื่อให้ได้โลหะผสมที่มีโครงสร้างพันธะเป็นแบบพันธะเชิงสี่ (tetrahedral bond) เหมือน ซิลิกอน แต่มีสมบัติทางฟิสิกส์อื่น ๆ แตกต่างไปจากซิลิกอน ซึ่งงานวิจัยทางด้านนี้ทำให้เกิด มีสารกึ่งตัวนำชนิดใหม่ ๆ ขึ้นมากมายดังนี้

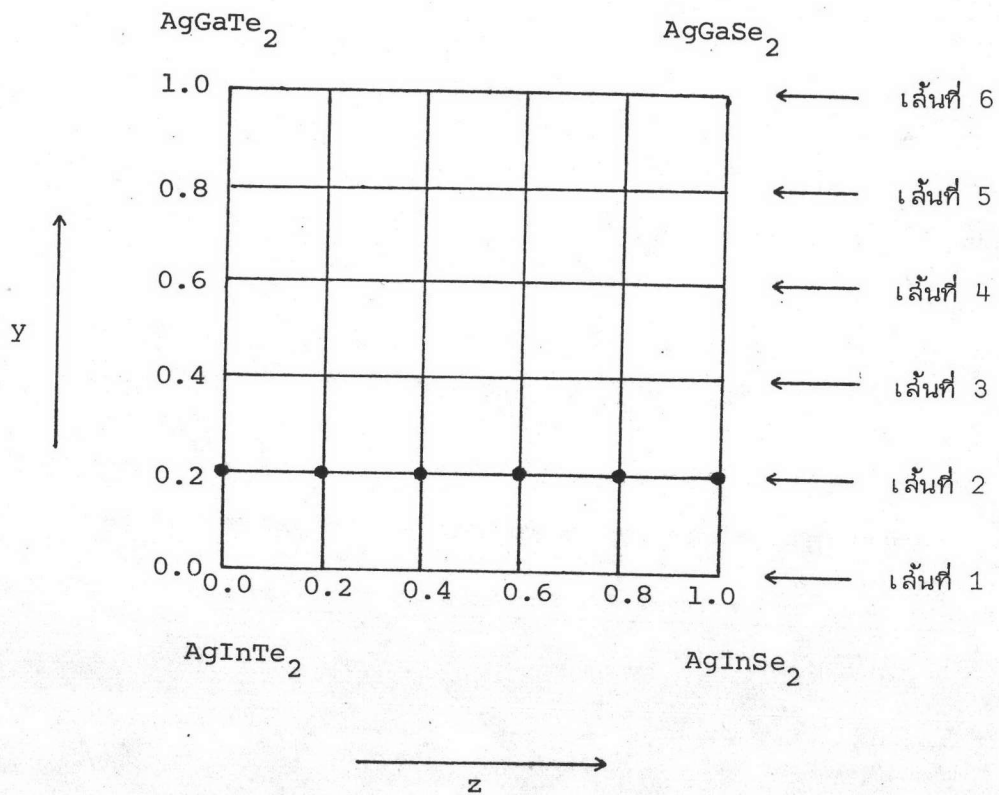
ธาตุเดี่ยวกลุ่ม IV

(เช่น Si, Ge)



ในปี 1950 บลูม (Blum) กับผู้ร่วมงาน โกรยุโนวา (Goryunova) และ โอบุคอฟ (Obukhov) ได้รายงานเรื่องการนำธาตุ 2 ธาตุในกลุ่ม III-V มาผสมกันเช่น InSb, GaAs หรือใช้ธาตุ 2 ธาตุในกลุ่ม II-VI มาผสมกันก็ได้ เช่น CdTe, ZnSe ต่อมาปี 1954 ฮาห์น (Hahn) กับผู้ร่วมงาน (1953), กูดแมน (Goodman) และ ดักกีส (Douglas) ได้นำเอาธาตุ 3 ธาตุในกลุ่ม I-III-VI₂ มาผสมกัน หรือ กลุ่ม II-IV-V₂ มาผสมกันก็ได้ จะได้สารที่มีโครงสร้างแบบซัลโคไพไรท์ (chalcopyrite structure) ซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนำที่น่าสนใจในแง่ การทำเป็นโลหะผสมกึ่งตัวนำโดยการแทนที่แต่ละอะตอมในกลุ่มต่าง ๆ เป็น สัดส่วนของอะตอม (atomic fraction) ของธาตุในกลุ่มนั้น 2 ชนิด เช่น เป็นโลหะผสมกึ่งตัวนำหกองค์ผสม (hexanary semiconductor alloy) $Cu_{1-x} Ag_x In_{1-y} Ga_y Te_{2(1-z)} Se_z$ ซึ่ง จอห์น ซี วูลเลย์ (John C. Wooley) และผู้ร่วมงานได้ทำการศึกษาอยู่ จากการคาดคะเนก่อนการวิจัย และจากการศึกษาที่ผ่านมาโลหะผสมกึ่งตัวนำพวกนี้มีแนวโน้มที่จะสามารถพัฒนาเป็นรูปแบบเซลล์แสงอาทิตย์ หรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำชนิดอื่น ๆ ได้ แต่ต้องมีการค้นหาสมบัติทางฟิสิกส์ของโลหะผสมกึ่งตัวนำเหล่านี้เสียก่อน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นรูปแบบเซลล์แสงอาทิตย์ หรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำชนิดอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

สำหรับการศึกษาริวิจัยครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาริวิจัยร่วมกันของโลหะผสมกึ่งตัวนำห้าองค์ผสม (pentenary semiconductor alloy) คือ $Ag In_{1-y} Ga_y Te_{2(1-z)} Se_{2z}$ โดยแบ่งการศึกษาริวิจัยเป็น 6 เส้น ตามรูป 1.1



รูป 1.1 แผนภาพแสดงสัดส่วนขององค์ประกอบสำหรับสาร $\text{AgIn}_{(1-y)}\text{Ga}_y\text{Te}_{2(1-z)}\text{Se}_{2z}$ ดังเช่น เส้นที่ 2 สูตร ของโลหะผสมกึ่งตัวนำตามตำแหน่งแสดงด้วยจุดทั้ง 6 จากซ้ายไปขวา คือ $\text{AgIn}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{Te}_2$, $\text{AgIn}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{Te}_{1.6}\text{Se}_{0.4}$, $\text{AgIn}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{Te}_{1.2}\text{Se}_{0.8}$, $\text{AgIn}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{Te}_{0.8}\text{Se}_{1.2}$, $\text{AgIn}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{Te}_{0.4}\text{Se}_{1.6}$ และ $\text{AgIn}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{Se}_2$ ตามลำดับ

โดยเส้นที่ 5 และ 6 ธรรมชาติ และ ธงชัย ได้ทำการศึกษาวิจัยไว้แล้ว (2, 3) โดยมุ่งทำการศึกษาวิจัยในด้านเทคนิคการเตรียม ตลอดจนจูนค่าคงที่โครงผลึก (lattice constants) และช่องว่างแถบพลังงานของสาร แต่สำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทำการศึกษาเส้นที่ 2 ซึ่งเป็นโลหะผสมกึ่งตัวนำห้องคัมพลัม $\text{AgIn}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{Te}_{2(1-z)}\text{Se}_{2z}$ หรือ $\text{AgIn}_{1-y}\text{Ga}_y\text{Te}_{2(1-z)}\text{Se}_{2z}$ เมื่อ $y = 0.2$ โดยมุ่งทำการศึกษาและเรียนรู้เทคนิควิธีการเตรียมโลหะผสมกึ่งตัวนำพวกเหล่านี้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่โครงผลึก เมื่อส่วนผลมของโลหะผสมกึ่งตัวนำเปลี่ยนแปลงไป ศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่โครงผลึก

เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปในช่วงอุณหภูมิ 27.0°C ถึง 560°C ตลอดจนทำการศึกษาโครงสร้างผลึกเดี่ยว (single crystal) ที่สามารถเลือกหาได้จากโลหะผสมกึ่งตัวนำที่เตรียมขึ้น ส่วนขบวนการศึกษาริศจัยสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. ทำการศึกษาริศจัยการเตรียมโลหะผสมกึ่งตัวนำ แล้วเริ่มทำการเตรียมโลหะผสมกึ่งตัวนำ $\text{AgIn}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{Te}_{2(1-z)}\text{Se}_{2z}$ ให้มีสัดส่วนของอะตอม z เป็นค่าต่าง ๆ ดังนี้ คือ 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 ซึ่งจะได้สารที่เตรียมทั้งหมด 6 สาร คือ $\text{AgIn}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{Te}_2$, $\text{AgIn}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{Te}_{1.6}\text{Se}_{0.4}$, $\text{AgIn}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{Te}_{1.2}\text{Se}_{0.8}$, $\text{AgIn}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{Te}_{0.8}\text{Se}_{1.2}$, $\text{AgIn}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{Te}_{0.4}\text{Se}_{1.6}$, $\text{AgIn}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{Se}_2$ ตามลำดับ การเตรียมสารแต่ละสาร จะเตรียมเพียง 1 กรัม โดยการใช้น้ำหนักอะตอม (atomic weight) มาเทียบบัญญัติไตรยางค์ ก็สามารถคำนวณหาน้ำหนักของธาตุต่าง ๆ ในสารแต่ละสารได้ตามต้องการ เพื่อนำไปชั่งและบรรจุในหลอดแก้วควอทซ์ที่ผ่านการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ดูดอากาศภายในหลอดแก้วควอทซ์ออกจนเป็นสูญญากาศที่ 10^{-4} ทอร์ แล้วปิดปากหลอด นำหลอดแก้วควอทซ์ที่บรรจุธาตุต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว เหล่านี้ไปหลอมที่อุณหภูมิ 1100°C เพื่อให้ธาตุต่าง ๆ หลอมรวมตัวกัน แล้วลดอุณหภูมิลง

2. ทำการตรวจสอบสภาพของผลึกทั้ง 6 สารที่เตรียมได้ เพื่อให้ได้สารที่อยู่ในสภาวะสมบูรณ์ โดยวิธีการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของผลึกผงด้วยกล้องกิเฟียร์-เอกก์ (Guinier-Hägg camera) และเครื่องดิฟแฟรคโตมิเตอร์ (Diffractometer) นำข้อมูลตำแหน่งเส้นการเลี้ยวเบนที่วัดได้บนฟิล์ม หรือกราฟไปคำนวณหาค่าคงที่โครงสร้างผลึก และปรับค่าคงที่โครงสร้างผลึกอย่างละเอียดโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (least-squares method)

3. นำโลหะผสมกึ่งตัวนำที่เตรียมได้แต่ละสาร มาศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่โครงสร้างผลึกกับอุณหภูมิในช่วง 27.0°C ถึง 560°C โดยวิธีการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของผลึกผงด้วยกล้องเดอบาย-เชอร์เรอร์ แบบอุณหภูมิสูง รุ่น UNICAM S.70 (High-Temperature Debye-Scherrer UNICAM S.70)

4. จากโลหะผสมกึ่งตัวนำทั้ง 6 สารที่เตรียมไว้ นำมาเลือกหาผลึกเดี่ยวทดสอบโดยวิธีการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ โดยใช้กล้องไวซ์เชินเบอร์เกอร์ (Weissenberg camera) ตลอดการทดลองตรวจสอบจนกว่าจะได้ผลึกเดี่ยว ผลึกเดี่ยวที่เลือกได้เป็นสาร

$\text{AgIn}_{0.8}\text{Ga}_{0.2}\text{Te}_{1.6}\text{Se}_{0.4}$ ได้นำไปศึกษาโครงสร้างผลึกโดยวิธีการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์
ในตอนแรกทำการหาข้อมูลของผลึกเดี่ยว จากการถ่ายภาพโดยวิธีออสซิลเลชัน, โรเตชัน,
ไวซ์เซ็นเบอร์ก และฟรีเซลล์ชัน (oscillation, rotation, Weissenberg and
precession method) จากภาพถ่ายโดยวิธีการเหล่านี้ ทำให้ทราบค่าคงที่โครงสร้างผลึก
ระบบและหมู่สมมาตรสามมิติ (space group) ของผลึก ส่วนการหาโครงสร้างของผลึก
นั้นต้องวัดความเข้มของจุดสะท้อนของรังสีเอ็กซ์ที่ปรากฏบนฟิล์ม ภาพถ่ายไวซ์เซ็นเบอร์ก
เทียบกับความเข้มมาตรฐาน (standard intensity scale) ที่สร้างขึ้น แล้วนำข้อมูล
ที่ได้ไปศึกษาโครงสร้าง คำนวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์